# ЭКСИТОННЫЕ ЭФФЕКТЫ В ОПТИЧЕСКИХ СПЕКТРАХ КРИСТАЛЛА $\alpha$ -B<sub>12</sub>, ВЫЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДОМ *ab initio*

Б. Н. Маврин\*

Институт спектроскопии Российской академии наук 108840, Троицк, Москва, Россия

Поступила в редакцию 7 марта 2017 г.

Исследованы диэлектрические функции и спектр энергетических потерь электронов ромбоэдрического кристалла  $\alpha$ -B<sub>12</sub> как в одночастичном, так и в многочастичном приближении с помощью уравнений Бете – Солпитера. Обсуждена противоположная роль различных вкладов в экситонные эффекты. Показана анизотропия диэлектрических функций, отражающая их высокую чувствительность относительно трехмерной упаковки икосаэдров. Обнаружено влияние когерентного смешивания электронных и экситонных состояний на перераспределение сил осцилляторов. Получено согласие с экспериментом для положения плазмона валентных электронов и значения высокочастотной диэлектрической проницаемости. Обсуждена корреляция между распределением сил осциллятора и особенностями плотности электронных состояний.

**DOI:** 10.7868/S0044451017090152

#### 1. ВВЕДЕНИЕ

В спектрах электронного поглощения могут наблюдаться как связанные экситонные состояния ниже дна зоны проводимости, так и появление новых особенностей в спектре выше дна зоны проводимости из-за взаимодействия одновременно созданных электрон-дырочных пар в диэлектриках. Вычисления ab initio, основанные на теории функционала плотности (DFT) [1], позволяют получить электронную структуру (состояния Кон-Шема (KS)) и спектр поглощения при учете лишь одноэлектронных переходов между КS-состояниями в пренебрежении электрон-дырочным взаимодействием. Многочастичные эффекты в спектрах, обусловленные взаимодействием возбужденных электронов и дырок, могут быть учтены в оптическом поглощении при исследовании двухчастичной функции Грина и решении ее уравнения движения, известного как уравнение Бете – Солпитера [2].

Экситонные эффекты в оптических спектрах материалов редко вычислялись методом *ab initio*. Только недавно развитие эффективных вычислительных методов позволило исследовать оптические спектры реальных материалов в приближении многочастичной теории возмущения [2–5]. С помощью различных численных методов и приближений были вычислены оптические спектры с учетом электрон-дырочного взаимодействия в трехмерных кристаллах Li<sub>2</sub>O [6], Si [7], LiF и MgO [4], Ge u GaAs [8], GaN u CaF<sub>2</sub> [9], InN [10] u GeS [11], в двумерных структурах [12–14], в одномерных нанотрубках [15], в нанокластерах [16] и др. В многочастичном приближении была оценена энергия связи экситона в пренебрежении динамическими эффектами в Li<sub>2</sub>O [6], получены спектры поглощения при включении экситонных эффектов в Si [7], вычислена диэлектрическая функция в полном согласии со спектрами отражения в полупроводниках Si, Ge и GaAs [8], опробована новая схема вычислений экситонных эффектов [9], основывающаяся на представлении состояний электрон-дырка в базисе реального пространства [4], оценено влияние кулоновского взаимодействия электрон-дырочных пар на диэлектрическую функцию в InN [10], исследованы температурно-зависимое оптическое поглощение и роль электрон-фононного взаимодействия в GeS [11]. Во всех случаях включение электрон-дырочного взаимодействия в форме уравнения Бете-Солпитера оказалось определяющим для корректной интерпретации экспериментальных данных.

В данной работе исследуется проявление многочастичных эффектов в оптическом спектре крис-

<sup>&</sup>lt;sup>\*</sup> E-mail: mavrin@isan.troitsk.ru

талла  $\alpha$ -B<sub>12</sub>. Кристалл  $\alpha$ -B<sub>12</sub> содержит 12-атомные слегка деформированные икосаэдры B<sub>12</sub> в вершинах ромбоэдрической ячейки [17], связанные между собой в трехмерный каркас одноцентровыми и двухцентровыми ковалентными связями. Пространственная группа кристалла  $R\bar{3}m(D_{3d}^5)$ , Z = 1. Кристалл  $\alpha$ -B<sub>12</sub> обладает высокой твердостью (около 40 ГПа [18]), большим объемным модулем (около 220 ГПа [19]) и высокой температурой плавления (около 2400 K [20]). Энергетическая щель оценивается из экспериментов как 2 эВ [21] и 2.4 эВ [22].

Много работ посвящено теоретическому исследованию физических свойств кристалла  $\alpha$ -B<sub>12</sub>. Кроме расчетов в приближении эмпирических потенциалов [23, 24], были использованы *ab initio*-методы исследования структурных [25], механических [26], фононных [24–29] и электронных [29–34] свойств. Электронная структура в работах [30–34] исследовалась только с помощью локальных псевдопотенциалов (LDA или GGA), и вычисленная энергетическая щель была заметно ниже экспериментальной. В работе [29] мы представили результаты вычислений в приближении гибридного функционала HSE06 [35], который позволил получить энергетическую щель, согласующуюся с экспериментом.

До сих пор оптические свойства кристалла  $\alpha$ -B<sub>12</sub>, или, более точно, частотно-зависимая диэлектрическая функция не исследовалась методом ab initio. Некоторое представление о ней можно получить из анализа спектров энергетических потерь (EELS) [22]. Однако при этом диэлектрическая функция зависит от правильного учета посторонних вкладов в спектры. Спектр EELS возникал, начиная с энергии 2.4 эВ, что, по мнению авторов [22], свидетельствует о начале прямых межзонных переходов. В спектре наблюдался интенсивный широкий максимум вблизи энергии 24.5 эВ шириной 7.5 эВ из-за возбуждения плазменных колебаний валентных электронов. Кроме того, была обнаружена слабая структура в спектре ниже 10 эВ, которая связана с возможными особенностями в плотности состояний зоны проводимости или валентной зоны. Также в работе [22] была оценена высокочастотная диэлектрическая проницаемость, значение которой ( $\varepsilon_{\infty} = 6.5$ ) коррелирует с вычисленным нами в работе [29] ( $\varepsilon_{\infty}^{\perp} = 6.58, \, \varepsilon_{\infty}^{\parallel} = 5.2$ ) методом возмущенного Хартри-Фока (СРНF) [36].

В данной работе мы представляем вычисленные оптические спектры кристалла  $\alpha$ -B<sub>12</sub> как в приближении независимых частиц [37], так и с учетом экситонных эффектов [2], включая экранированное кулоновское взаимодействие электронов и дырок (притяжение) и обменное взаимодействие электронов и дырок (отталкивание), ответственное за кристаллические эффекты локального поля. Мы приводим систематическое сравнение вычисленных результатов с известными экспериментальными данными.

#### 2. МЕТОДЫ ВЫЧИСЛЕНИЙ

Вычисления *ab initio* основывались на методе DFT [1] с функционалом PBE [38]. Мы применяли разложение собственных функций по плоским волнам и псевдопотенциал ONCVPSP [39, 40], сохраняющий норму, используя *ab initio*-пакет ABINIT [41]. Использование нелокального двухпроекционного псевдопотенциала ONCVPSP позволяет получить результаты, сопоставимые с полноэлектронными вычислениями со сравнительно невысоким порогом обрезания кинетической энергии электронов [39].

После релаксации атомов и параметров ячейки остаточные силы между атомами не превышали  $3 \cdot 10^{-4} \text{ sB/Å}$  и параметры ромбоэдрической ячейки (a = 5.038 Å и  $\alpha = 57.99^{\circ}$ ) отличались от экспериментальных значений не более, чем на 0.4%.

При вычислении линейной оптической восприимчивости  $\chi(\omega)$  [37] в одночастичном приближении зона Бриллюэна (ЗБ) была квантована сеткой Монхорста – Пека (МП) [42]  $12 \times 12 \times 12$ , волновая функция представлялась при помощи 3496 плоских волн npw (порог обрезания  $E_{cut} = 680$  эВ), 118 электронных зон *nband* (18 занятых и 100 незанятых) и 1728 волновых векторов nkpt в ЗБ.

При вычислении диэлектрических функций  $\varepsilon(\omega)$ в приближении экситонного двухчастичного гамильтониана [2] интегрирование по ЗБ заменялось суммированием по сетке МП  $8 \times 8 \times 8$  при npw = 4611 $(E_{cut} = 816 \text{ эВ}), nband = 118 \text{ и } nkpt = 512.$  Энергетический порог обрезания для волновых векторов при вычислении экранирования кулоновского потенциала составил  $E_{cut} = 164$  эВ. В пространство учитываемых переходов при решении уравнения BSE [2] включались только электронные зоны от 11 до 26 (из всего 36 зон в кристалле  $\alpha$ -B<sub>12</sub>). Неполный учет всех электронных зон ограничивался компьютерными возможностями (для полного учета требовался объем оперативной памяти и на диске более 100  $\Gamma$ Б). Кроме того, решение BSE производилось в приближении Тамма – Данкофа [43] методом Хайдока [44] (200 итераций).



Рис. 1. Действительная и мнимая части диэлектрической функции для поляризаций xx (сплошные линии) и zz (пунктир) в приближении независимых частиц

## 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫЧИСЛЕНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

## 3.1. Приближение независимых частиц

Приближение независимых частиц [37] является простейшим методом *ab initio* вычисления комплексной диэлектрической проницаемости  $\varepsilon_{ij}(\omega)$ . В этом приближении

$$\varepsilon_{ij}(\omega) = \delta_{ij} + 4\pi \chi_{ij}(\omega), \tag{1}$$

где  $\chi_{ij}(\omega)$  — линейная оптическая восприимчивость:

$$\chi_{ij}(\omega) = \frac{1}{V} \Sigma_{n,m,\mathbf{k}} f_{nm} \frac{r_{nm}^i r_{mn}^j}{\omega_{mn} - \omega}.$$
 (2)

Здесь  $r_{nm}$  — позиционный матричный элемент перехода между уровнями n и m. Для его вычисления требуется градиент волновой функции  $\psi_{\mathbf{k}}^{KS}$  по волновому вектору во всей зоне Бриллюэна [37].

На рис. 1 представлены мнимые и действительные части диэлектрической функции для двух направлений. Видны анизотропия мнимой части  $\varepsilon(\omega)$ из сравнения  $\operatorname{Im} \varepsilon_{xx}(\omega)$  и  $\operatorname{Im} \varepsilon_{zz}(\omega)$  и некоторая структура в этих функциях при  $\omega \leq 10$  эВ. Анизотропия также проявляется в действительной части  $\varepsilon(\omega)$ . Функция  $\operatorname{Re} \varepsilon(\omega)$  сначала увеличивается с ростом энергии  $\omega$  до  $\omega \approx 3.5$  эВ, потом уменьшается, становится отрицательной и достигает минимума вблизи энергии 10 эВ, а затем снова растет,



Рис. 2. Экспериментальный (пунктир) и вычисленные для поляризаций xx (сплошная линия) и zz (штриховая линия) спектры энергетических потерь электронов в приближении независимых частиц

становясь положительной при  $\omega > 25$  эВ. Значение Re  $\varepsilon(0)$ , которое должно быть равно высокочастотной диэлектрической проницаемости  $\varepsilon_{\infty}$ , заметно превышает экспериментальное [22] и вычисленное нами [29] значения. Оптический спектр электронного поглощения определяется коэффициентом поглощения, пропорциональным

$$[((\operatorname{Im}\varepsilon(\omega))^2 + (\operatorname{Re}\varepsilon(\omega))^2)^{1/2} - \operatorname{Re}\varepsilon(\omega)]^{1/2}, \quad (3)$$

и будет содержать особенности поведения диэлектрической проницаемости.

Для сопоставления с экспериментальным спектром EELS мы вычислили интенсивность спектра EELS по формуле

$$I(\omega) = \frac{\operatorname{Im} \varepsilon(\omega)}{\left[\operatorname{Re} \varepsilon(\omega)\right]^2 + \left[\operatorname{Im} \varepsilon(\omega)\right]^2}.$$
 (4)

Вычисленный спектр (рис. 2) оказался практически одинаковым для поляризаций xx и zz, несмотря на анизотропию диэлектрических свойств. Из сопоставления вычисленных спектров с экспериментальным можно сделать вывод о близости положения интенсивного максимума вблизи энергии 25 эВ в обоих спектрах. Некоторые различия в области меньших энергий можно отнести как за счет неполного учета упругого рассеяния и многократного неупругого рассеяния в экспериментальных спектрах, так и за счет недостатков используемого приближения вычисления. В приближении DFT–PBE, которое использовалось в вычислениях, энергетическая щель (1.42 эВ) меньше экспериментального значения (2.4 эВ). Поэтому начало расчетного спектра на рис. 2 не совпадает с экспериментом. Согласно нашим расчетам электронной структуры [29] с применением гибридного функционала HSE06, энергетическая щель в кристалле  $\alpha$ -B<sub>12</sub> непрямая и составляет 2.16 эВ. В эксперименте непрямая щель, по утверждению авторов, не видна, и в спектре EELS проявляются лишь прямые переходы. В соответствии с расчетом [29] первый прямой переход действительно находится вблизи 2.4 эВ.

# 3.2. Вычисления в многочастичном приближении

Вычисления диэлектрической функции в многочастичном приближении позволяют учесть эффекты, которые не могли быть рассмотрены в методе независимых частиц. К ним относится учет влияния локальных полей и возможного взаимодействия электронов с экситонами.

В приближении многочастичной теории возмущений система взаимодействующих электронов и экситонов описывается двухчастичной (четырехточечной) корреляционной функцией  $L(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}'_1; \mathbf{r}_2, \mathbf{r}'_2)$ . Функция L определяется из уравнения Дайсона  $(L = L_0 + L_0 \Sigma L)$ , которое связывает функцию Lвзаимодействующих частиц с аналогом  $L_0$  невзаимодействующих частиц с помощью ядра взаимодействия  $\Sigma$ . Определение L сводится к решению уравнения Бете – Солпитера, т. е. к проблеме собственных значений  $E^{\lambda}$  и собственных функций  $A^{\lambda}$  экситонного гамильтониана  $H^{BSE}$  [2]:

$$H^{BSE} = (E_{c\mathbf{k}} - E_{v\mathbf{k}})\delta_{nn'} + \langle n|\overline{v} - W|n'\rangle, \quad (5)$$

где  $|n\rangle = |\mathbf{k}vc\rangle = \psi_{v\mathbf{k}}^{KS}\psi_{c\mathbf{k}}^{KS}, \overline{v}$  — модифицированное кулоновское взаимодействие, учитывающее локальные эффекты за счет неравномерности распределения электронной плотности в ячейках кристалла, W описывает экранированное взаимодействие электрон-дырка,  $E_{c\mathbf{k}}$  и  $E_{v\mathbf{k}}$  — квазичастичные энергии соответственно в зоне проводимости (c) и в валентной зоне (v), полученные в приближении метода функции Грина GW [45].

Используя собственные значения  $E^{\lambda}$  и собственные функции  $A^{\lambda}$  экситонного гамильтониана  $H^{BSE}$ , находим частотную зависимость макроскопической диэлектрической функции [2]

$$\varepsilon(\omega) = = 1 - \lim_{\mathbf{q} \to 0} \Sigma_{\lambda} \frac{\left| \Sigma_{vc\mathbf{k}} A_{vc\mathbf{k}}^{\lambda} \langle \psi_{v\mathbf{k}}^{KS} | e^{-i\mathbf{k}\mathbf{r}} | \psi_{c,\mathbf{k}+\mathbf{q}}^{KS} \rangle \right|^{2}}{E^{\lambda} - \omega + i\eta}.$$
 (6)

Взаимодействия  $\overline{v}$  и W в уравнении (5) определяют экситонные эффекты в системе. Если  $\overline{v}$ и W равны нулю и в качестве энергий  $E_{c\mathbf{k}}$  и  $E_{v\mathbf{k}}$  взяты KS-орбитали из DFT-ONCVPSP, то решением уравнения BSE является диэлектрическая функция  $\varepsilon^{RPA}(\omega)$  в приближении хаотических фаз (RPA) [46]:

$$\varepsilon^{RPA}(\omega) = 1 - v\chi^0(\omega)$$

где v — кулоновское взаимодействие электронов,  $\chi^0(\omega)$  — поляризуемость невзаимодействующих электронов в приближении теории возмущения [46].

Вычисления диэлектрической функции  $\varepsilon(\omega)$  в многочастичном приближении проводились в следующей последовательности.

После вычисления плотности электронных состояний  $\rho(\omega)$  основного состояния кристалла  $\alpha$ -B<sub>12</sub> в приближении DFT-ONCVPSP несамосогласованным методом строилась волновая функция WF1 с увеличенным числом электронных зон (nband == 123). Волновая функция WF1 использовалась для вычисления экранированного кулоновского взаимодействия  $W(\omega)$  в статическом пределе [47]. Функция  $W(\omega)$  будет использована при решении уравнения BSE. Чтобы обеспечить энергетическое разрешение в вычисленных функциях  $\varepsilon(\omega)$ , близкое к эксперименту (0.15–0.2 эВ), мы построили волновую функцию WF2 несамосогласованным методом с увеличенным числом не только электронных зон, но и волновых векторов, в неприводимой части зоны Бриллюэна (nkpt = 512 и nband = 123), используя электронную плотность  $\rho(\omega)$  основного состояния. На конечном этапе вычислений в многочастичном приближении, используя функцию  $W(\omega)$  и волновые функции WF2, решалось уравнение BSE.

При решении уравнения BSE мы использовали часто применяющиеся упрощения. Учитывая, что приближение GW только дает близкую к эксперименту энергетическую щель  $E_g$  без существенной модификации дисперсии электронных зон, мы использовали KS-орбитали из DFT–ONCVPSP после сдвига зоны проводимости на 0.74 эВ, чтобы получить  $E_g = 2.16$  эВ, предсказанную нами для кристалла  $\alpha$ -B<sub>12</sub> [29]. В расчете применялось приближение Тамма–Данкоффа [43], пренебрегающее константами связи; оставались только резонансные члены в экситонной части гамильтониана.

В результате решения уравнения ВSE мы получали три комплексные диэлектрические проницаемости  $\varepsilon^{RPA}(\omega), \varepsilon^{GW}(\omega), \varepsilon^{BSE}(\omega)$  для кристалла  $\alpha$ -B<sub>12</sub> в оптическом пределе (волновой вектор переноса  $\mathbf{q} \to 0$ ). Функции  $\varepsilon^{RPA}(\omega)$  и  $\varepsilon^{GW}(\omega)$  вычис-



Рис. 3. Мнимая часть диэлектрической функции с учетом локального поля  $(\overline{v})$  и электрон-дырочного взаимодействия (W): сплошные линии — учет обоих вкладов, пунктир — только  $\overline{v}$  и штрихпунктир — только W

лялись без учета локальных полей. Диэлектрическая функция  $\varepsilon^{BSE}(\omega)$  могла быть вычислена как с включением обоих вкладов  $\overline{v}$  и W в  $H^{BSE}$ , так и с учетом только  $\overline{v}$  или только W. Это позволяет показать противоположное влияние вкладов  $\overline{v}$ и W в диэлектрическую функцию. При включении только  $\overline{v}$ , учитывающего отталкивающее обменное электрон-дырочное взаимодействие [2], центр тяжести Im  $\varepsilon(\omega)$  (в xx- и zz-поляризациях) смещается к большим энергиям с понижением интенсивности спектра (рис. 3). Учет только члена W, определяющего прямое электрон-дырочное притяжение [2], смещает центр тяжести Im  $\varepsilon(\omega)$  к меньшим энергиям с увеличением амплитуды спектра.

На рис. 4 сравниваются мнимые части  $\varepsilon^{BSE}(\omega)$ в двух поляризациях (xx и zz) между собой и с плотностью электронных состояний. Все максимумы Im  $\varepsilon^{BSE}(\omega)$  в поляризации xx видны и в поляризации zz, кроме максимума вблизи энергии 10 эВ, отсутствующего в спектре zz. Центр тяжести спектра zz смещен по отношению к xx примерно на 2 эВ. Анизотропия спектров свидетельствует о высокой чувствительности диэлектрической функции относительно трехмерной упаковки икосаэдров в кристалле  $\alpha$ -B<sub>12</sub>. Не все максимумы  $\rho(\omega)$  отражаются в Im  $\varepsilon^{BSE}(\omega)$ . В частности, отсутствует первый максимум вблизи энергии 2.7 эВ в Im  $\varepsilon^{BSE}(\omega)$  и практически не видны максимумы в области выше 10 эВ. Но



Рис. 4. Мнимая часть диэлектрической функции для поляризаций xx (сплошная линия) и zz (штриховая линия) в многочастичном приближении и плотность электронных состояний  $\rho(\omega)$  (пунктир)



Рис. 5. Мнимая часть диэлектрической функции для поляризаций xx и zz в многочастичном приближении BSE (сплошные линии) и в приближении хаотических фаз RPA (пунктир)

в остальной части спектра наблюдается удовлетворительная близость максимумов  $\mathrm{Im}\, \varepsilon^{BSE}(\omega)$  и  $\rho(\omega).$ 

Обсудим поведение функции Im  $\varepsilon_{zz}(\omega)$  (рис. 5) в области ниже 15 эВ. В приближении RPA в мнимой части этой функции видно перераспределение сил осциллятора в этой области с образованием че-



Рис. 6. Действительная часть диэлектрической функции для поляризаций xx и zz в многочастичном приближении BSE (сплошные линии) и в приближении хаотических фаз RPA (пунктир)

тырех максимумов (1, 2, 3, 4). Функция Im  $\varepsilon_{zz}^{BSE}(\omega)$ , как и Im  $\varepsilon_{zz}^{RPA}(\omega)$ , содержит четыре максимума (1', 2', 3', 4'), причем все эти максимумы несколько усилены по отношению к максимумам 1, 2, 3, 4. Увеличение их интенсивности можно отнести за счет когерентного смешивания электронных и экситонных вкладов в Im  $\varepsilon_{zz}^{BSE}(\omega)$ , усиливающего амплитуды максимумов. Увеличение невелико, вероятно, из-за экранирования электрон-экситонного взаимодействия большой диэлектрической проницаемостью. Более интенсивные экситонные эффекты наблюдаются в кристаллах со слабым экранированием электрон-экситонного взаимодействия (например, в LiF [48] с  $\varepsilon_{\infty} = 2$ ).

Функция Im  $\varepsilon_{xx}^{RPA}(\omega)$  также содержит четыре максимума (рис. 5), но только максимумы 1' и 2' уверенно видны в Im  $\varepsilon_{xx}^{BSE}(\omega)$  с заметным усилением, а максимумы 3' и 4' почти не идентифицируются. Уменьшение интенсивности этих максимумов может быть объяснено деструктивной интерференцией электронных и экситонных вкладов в области выше 6 эВ.

В действительных частях  $\operatorname{Re} \varepsilon_{xx}^{BSE}(\omega)$  и  $\operatorname{Re} \varepsilon_{zz}^{BSE}(\omega)$  (рис. 6) также отражается структура, наблюдаемая в их мнимых частях (рис. 5) в области малых энергий. Функции  $\operatorname{Re} \varepsilon_{xx}^{BSE}(\omega)$  и  $\operatorname{Re} \varepsilon_{zz}^{BSE}(\omega)$  отрицательны в области выше 6 эВ и изменяют знак вблизи энергии 21 эВ на частоте



Рис. 7. Вычисленный в многочастичном приближении BSE (сплошные линии, поляризация *zz*) и экспериментальный (пунктир) спектры энергетических потерь электронов

плазмона валентных электронов, наблюдавшегося в спектре EELS [22]. Неточное совпадение вычисленной частоты плазмона с экспериментальным значением можно отнести за счет ограничения пространства электронных переходов в расчете (разд. 3.2). Лучшее совпадение достигнуто в приближении независимых частиц (рис. 2), где учитывались все электронные переходы. Отметим, что действительные части  $\operatorname{Re} \varepsilon_{xx}^{BSE}(0)$  и  $\operatorname{Re} \varepsilon_{zz}^{BSE}(0)$  при  $\omega = 0$  лучше соответствуют экспериментальному значению высокочастотной диэлектрической проницаемости [22], чем  $\operatorname{Re} \varepsilon_{xx}^{RPA}(0)$  и  $\operatorname{Re} \varepsilon_{zz}^{RPA}(0)$  (рис. 6) и  $\operatorname{Re} \varepsilon(0)$  (рис. 1) в приближении независимых частиц. Также в соответствии с расчетом [29] из рис. 6 следует, что  $\operatorname{Re} \varepsilon_{xx}^{BSE}(0)(\varepsilon_{\infty}^{\perp}) > \operatorname{Re} \varepsilon_{zz}^{BSE}(0)(\varepsilon_{\infty}^{\parallel}).$ 

На рис. 7 сравниваются экспериментальный [22] и вычисленный спектры EELS в области малых энергий. Соответствие между ними только качественное. Различия между ними можно объяснить тем, что в эксперименте представлен деполяризованный спектр, а также возможно влияние посторонних вкладов в наблюдаемый спектр.

#### 4. ВЫВОДЫ

Используя как одночастичное, так и многочастичное приближение, мы вычислили диэлектрические функции ромбоэдрического кристалла α-B<sub>12</sub> и сопоставили с экспериментальными данными энергетических потерь электронов. В вычисленном спектре энергетических потерь электронов в одночастичном приближении обнаружен интенсивный пик плазменных колебаний валентных электронов вблизи энергии 25 эВ, который ранее наблюдался в эксперименте. Учет экситонных эффектов в многочастичном приближении показал, что включение только локального поля увеличивает энергетическую щель и уменьшает интенсивность диэлектрической функции, а включение только притягивающего электрон-дырочного взаимодействия уменьшает щель и увеличивает амплитуду диэлектрической функции. Исследование структуры диэлектрической функции при учете экситонных эффектов в области ниже 10 эВ показало усиление всех максимумов в поляризации zz благодаря когерентному смешиванию электронных и экситонных состояний, в то время как в поляризации xx возрастание интенсивности обнаружено для двух первых максимумов, а остальные были ослаблены из-за деструктивной интерференции двух вкладов. Максимумы диэлектрической функции при учете экситонных эффектов удовлетворительно коррелируют с особенностями в плотности электронных состояний и в экспериментальных спектрах энергетических потерь электронов. Также при учете экситонных эффектов высокочастотная диэлектрическая проницаемость соответствует измеренному значению в эксперименте.

Вычисления выполнены на суперкомпьютере МСЦ РАН.

#### ЛИТЕРАТУРА

- P. Hohenberg and W. Kohn, Phys. Rev. B 136, 864 (1964).
- S. Albrecht, L. Reining, R. Del Sole, and G. Onida, Phys. Rev. Lett. 80, 4510 (1998).
- M. Rohlfing and S. G. Louie, Phys. Rev. B 62, 4927 (2000).
- L. X. Benedict, E. L. Shirley, and R. B. Bohn, Phys. Rev. Lett. 80, 4514 (1998).
- Y. Gillet, M. Giantomassi, and X. Gonze, Comp. Phys. Commun. 203, 83 (2016).
- S. Albrecht, G. Onida, and L. Reining, Phys. Rev. B 16, 10278 (1997).
- S. Albrecht, L. Reining, R. D. Sole et al., Phys. Rev. Lett. 80, 4510 (1998).

- L. X. Benedict, E. L. Shirley, and R. B. Bohn, Phys. Rev. B 57, R9385 (1998).
- 9. L. X. Benedict and E. L. Shirley, Phys. Rev. B 59, 5441 (1999).
- J. Furthmüller, P. H. Hahn, F. Fuchs et al., Phys. Rev. B 72, 205106 (2005).
- C. E. P. Villegas, A. R. Rocha, and A. Marini, Phys. Rev. B 94, 134306 (2016).
- P. E. Trevisanutto, M. Holzmann, M. Cotê et al., Phys. Rev. B 81, 121405 (2010).
- P. H. Hahn, W. G. Schmidt, and F. Bechstedt, Phys. Rev. Lett. 88, 016402 (2002).
- 14. N. Alaal, V. Loganathan, N. Medheker et al., J. Physica D: Appl. Phys. 49, 105306 (2016).
- C. D. Spataru, S. Ismail-Beigi, R. B. Capaz et al., Phys. Rev. Lett. 95, 247402 (2005).
- 16. L. E. Ramos, J. Paier, G. Kresse et al., Phys. Rev. B 78, 195423 (2008).
- 17. B. F. Decker and J. S. Kasper, Acta Crystallogr. 12, 503 (1959).
- 18. S. Veprek, R. F. Zhang, and A. S. Argon, J. Super. Mater. 33, 409 (2011).
- 19. R. J. Nelmes, J. S. Loveday, D. R. Allan et al., Phys. Rev. B 47, 7668 (1993).
- K. Shirai, H. Dekura, and A. Masago, J. Phys.: Conf. Ser. 176, 012001 (2009).
- 21. F. H. Horn, J. Appl. Phys. 30, 1611 (1959).
- M. Terrauchi, Y. Kawamata, M. Tanaka et al., Sol. St. Chem. 133, 156 (1997).
- 23. C. L. Beckel, M. Yousaf, M. Z. Fuka et al., Phys. Rev. B 44, 2535 (1991).
- 24. K. Shirai and S. Gonda, J. Phys. Chem. Sol. 57, 109 (1996).
- 25. N. Vast, S. Baroni, G. Zerah et al., Phys. Stat. Sol. b 198, 115 (1996).
- 26. N. Vast, S. Baroni, and A. Del Corso, Comput. Mater. Sci. 17, 127 (2000).
- 27. N. Vast, S. Baroni, G. Zerah et al., Phys. Rev. Lett. 78, 693 (1997).
- 28. M. J. van Setten, M. A. Vijttewaal, G. A. de Wijs et al., J. Amer. Chem. Soc. 129, 2458 (2007).
- 29. Б. Н. Маврин, В. В. Решетняк, Опт. и спектр. 123, 75 (2017).

- 30. I. Boustani and A. Quandt, Comput. Mater. Sci. 11, 132 (1998).
- 31. U. Häussermann, S. I. Simak, R. Ahuya et al., Phys. Rev. Lett. 90, 065701 (2003).
- 32. F. Gao, X. Qin, L. Wang et al., J. Phys. Chem. B 109, 14892 (2005).
- 33. K. Shirai, H. Dekura, and A. Yanase, J. Phys. Soc. Jpn. 78, 084714 (2009).
- 34. S. Aydin and M. Şimşek, Sol. St. Sci. 14, 1636 (2012).
- 35. J. Heid, G. E. Scusseria, and M. Ernzerhof, J. Chem. Phys. 124, 219906 (2006).
- 36. M. Ferrero, M. Rérat, M. Kirtman, and R. Doveci, J. Chem. Phys. 129, 244110 (2008).
- 37. S. Sharma and C. Ambrosch-Draxl, Phys. Scripta T 109, 128 (2004).
- 38. J. P. Perdew, K. Burke, and M. Ernzerhof, Phys. Rev. Lett. 77, 3865 (1996).

- 39. D. R. Hamann, Phys. Rev. B 88, 085117 (2013).
- 40. M. Schlipf and F. Gygi, Comp. Phys. Commun. 196, 36 (2015).
- 41. www.abinit.org.
- 42. H. J. Monkhorst and J. D. Pack, Phys. Rev. B 13, 5188 (1976).
- 43. M. Gruning, A. Marini, and X. Gonze, Nano Lett. 9, 2820 (2009).
- 44. R. Haydock, Comput. Phys. Commun. 20, 11 (1980).
- F. Aryasetiawan and O. Gunarson, Rep. Progr. Phys. 61, 237 (1998).
- 46. M. S. Hybertsen and S. G. Louie, Phys. Rev. B 35, 5585 (1987).
- 47. M. S. Hybertsen and S. G. Louie, Phys. Rev. B 34, 5390 (1986).
- 48. N.-P. Wang, M. Rohlfing, P. Kruger et al., Phys. Rev. B 67, 115111 (2003).